Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/646,861	CHANG, JEN-SHOW
Examiner	Art Unit
Guiyoung Lee	2875

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date ·	Examiner
search	update	6/14/2005	LGY
	•		
			-

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		ļ		
	I	1		